PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

10-081857

(43)Date of publication of application : 31.03.1998

(51)Int CI.

C08J 7/02 HOIL 23/50

(21)Application number: 08-235085

(22)Date of filing:

05.09,1996

(71)Applicant:

(72)Inventor:

HITACHI CABLE LTD

HATANO KAZUHISA TAKEYA NORIAKI

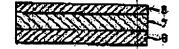
YONEMOTO TAKAHARU Yoshioka osamu

MURAKAMI HAJIME

(64) DOUBLE-SIDED ADHESIVE TAPE, LEAD FRAME AND INTEGRATED OFFICIAL

PROBLEM TO BE SOLVED: To realize a highly reliable IC package by controlling the foaming in an adhesive applied to a double-sided adhesive tape and the formation of a non-adherent part between IC chip and the tape.

SOLUTION: In the formation of a double-sided adhesive tape, a lead-side adhesive 8 is applied to the upper surface of a 25-µm thick polylmide base film 7 to form a 10-µm thick coating layer. The lead-side adhesive 8 is a thermopleatic polyimide adhesive having an elastic modulus of 15MPa at 250° C. An adhesive 9 for IC chips which is a thermoplastic polyimide adhesive having an elastic modulus of 15MPs at 250° C, is applied to the lower surface of the base film 7 to form a 20-um thick coating layer.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application] .

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Petent Office

BEST AVAILABLE COPY

(18)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出膜公開番号

特開平10-81857

(43)公開日 平成10年(1998) 3月31日

(51) Int CL* CO9J 7/02

H01L 29/50

能别記号

广内整理器号

C 0 9 J 7/02

HO1L 23/50

技術表示箇所

審楽請求 未請求 請求項の数4 OL

(21)出讀書号

特原平8-235085

(22)出庫日

平成8年(1996)9月5日

(71)出版人 000005120

日立電線株式会社

東京都千代田区北の内二丁目1番2号

(72) 発明者 報野 和久

类城區土浦市木田桑町3550番地。日立電車

株式会社システムマデリアル研究所内

(72)免明者 竹谷 則明

茨城吳土清市木田会町8550番地 日立電線

株式会社システムマテリアル研究所内

(72)発明者 米本 脂治

类域以土浦市木田奈町3550套地。日立電線

株式会社システムマテリアル研究所内

(74)代理人 - 井理士 - 松本 - 孝 -

最終頁に抜く

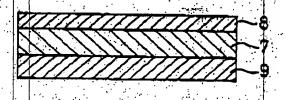
(54) 【発明の名称】 両面接着テープ、リードフレーム及び集積回路数量

(67) 【要約】

【課題】両面テープに途布している接着利内の気泡の発 生や、ICチップとの両面テープとの間の未接着部分の 発生を抑制し、信頼性の高いICパッケージの実現。

【解決手段】阿面接着テープ3g、3bは、厚さ25μ **血のポリイミドのベースフィルム7の上面にリード側接** 着利8を厚さ10μmで塗布される。このリード側接着 刑8は、弾性率が250℃のときに16MPaの熱可塑 性ポリイミト系接着剤である。一方、ベースフィルム1 の下面にも、弾性率が250℃のときに1.6MP aの熱 可塑性ポリイミド系接着剤である I Cチップ側接着剤 9 を厚さ20μmで輸布される。

8:1-191接署为 9:107-7側接着剂



. The look of the first in it

【特許請求の範囲】

【請求項1】ベースフィルムの下面に接着剤を塗布し、 前記ベースフィルムの上面にも接着剤を塗布したリード フレーム用の両面接着テープにおいて、前記下面の接着 剤の塗布庫と、前記上面の接着剤の塗布厚とを異なる塗 布厚にしたことを特徴とする両面接着テープ。

【精求項2】前記下面の接着剤の監布厚と、前配上面の接着剤の途布厚との比を1.6以上とすることを特徴とする請求項1配載の両面接着テープ。

【請求項 8】請求項 1 又は 2 配載の両面接着テープを使用して、リードフレームと前記両面接着テープのいずれかの側の接着剤とが接着されていることを特徴とするリードフレーム。

【請求項4】請求項3のリードフレームを使用して、リードフレームが接着されていない両面接着テープの側の接着利に集積回路チップを接着し、集積回路チップの上に岡面接着テープを挟みリードを搭載する構造にしたことを特徴とする集積回路装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、両面接着テープ、 リードフレーム及び集積回路装置に関し、例えば、リー ドフレームを使用した半導体パッケージや、LOC(Lead On Chip)構造の半導体パッケージに適 用し得るものである。

100021

【従来の技術】近年、メモリ容量の増大の要請に基づき、大容量のDRAMが開発されている。このDRAMにおいては、高密度実装の要求に対応して、比較的に小さなパッケージに大型化したICチップを収納できるしのC構造が採用されている。これは、ICチップ配線面上に絶像用の接着剤付きの両面テープを介して、リードフレームを載せた構造又はインナリードを接着した構造である。

【0003】このような技術については、例えば、文献:特開平6-21111号公報(半導体装置及びその製造方法)、特開平7-193092号公報(LOC標 造半導体装置)などにも開示されている。このLOC標 造用のリードフレーム用両面接着テープについては、文献:特開平1-169934号公報(単導体装置の製造方法)、特関平2-15663号公報(リードフレーム・用両面接着テープ)などにも開示されている。

【0004】このLOC構造におけるインナリードとI Cチップとを接着する絶縁用の両面接着デープには、従来、両面共に同じ厚さで接着剤を離布したテープを使用 していた。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、例えば、300℃で弾性率が1MPa以下である熱可塑性接着剤を使用すると、300℃以上の損度で1℃チップを 50

絶縁テープ付きリードフレームに圧着した際に、リードとしてチップとによって挟まれる部分に配置される接着 別内部に細かい気泡が発生して、そのまま残留する。また、250℃で弾性率が10MPa以上の熱可塑性接着別を使用すると、上述のような細かい気泡の残留が生じない代わりに、平面的にみてリードと他のリードとの関に位置する部分のICチップと絶縁用の両面テープとの間に未接着部分が生じる。これらの未接着部分や上述の気泡の発生は、ICパッケージへの樹脂封止後のICパッケージが割れる起点となり、ICパッケージの借額性を低減させていた。

【り006】このようなことから、上述の両面テープに 数布している接着剤内の気泡の発生や、ICサップ又は リード(若しくはリードフレーム)と両面テープとの間 の未接着部分の発生を抑制し、信頼性の高いICパック。 一ジ(集積回路装置)の実現が要請されている。 【0007】

【棘題を解決するための手段】

(1) そこで、第1の発明は、ペースフィルムの下面に 接着剤を塗布し、ベースフィルムの上面にも接着剤を塗 布したリードフレーム用の両面接着テープにおいて、下 面の接着剤の塗布厚と、上面の接着剤の塗布厚とを異な る塗布厚にした。

【り008】このような構造にすることによって、接着 利に熱を加えた場合に、接着利内部での気泡の発生を抑制でき、接着対象(例えば、リードフレーム、強積回路 チップ)との接着において、接着対象との未接着部分の 面積又は割合を低減できる。

(2) また、第2の発明は、ベースフィルムの下面の接着剤の塗布厚と、上面の接着剤の塗布厚との比を1.5以上とする。

【D009】このような関係にすることで、接着剤内部での気泡の発泡率、未接着部分の割合を顕著に軽減させることができる。

【DO10】(3) 更に、第3の発明は、上述の第1の 発明又は第2の発明の両面接着デープを使用して、リードフレームと前配両面接着デーブのいずれかの側の接着 初とが接着されているリードフレームである。

[D011] このように構成することで、リードフレームと向面接着テープのいずれの側の接着剤とも接着することができ、今までと同じような処理行程で、リードフレームを製造することができる。

【 D O 1 2 】 (4) 更にまた、第4の発明は、上述の第 3 の発明のリードフレームを使用して、リードフレーム が接着されていない前面接着テープの個の接着剤に集積 回路チップを接着し、集積回路チップの上に両面接着テ ープを挟みリードを搭載する構造にした集積回路設置で ある。

【D 0 1 3】このような構成をとることで、I O C 構造の集積回路装置を実現でき、しかも、従来に比べ接着剤

内部の気泡の発生を低減し、更に、集積回路チップ又は リードフレームとの来接着部分の割合を低減することが できる。

[00.1.4]

【発明の実施の形態】次に本発明の好適な実施の形態を 図面を用いて説明する、そこで、先ず、この実施の形態 においては、接着利用とベースフィルム層とを合わせた テープ全体の厚さが厚いほど、平面的に見てリードとリ ードとの間に位置する部分のICチップとテープとの間 の未接着部分が減少することに着目した。

【0016】例えば、接着剤の弾性率が260℃で10 MP a である岡面テープを使用した場合、全庫が100 μmのときに、平面的に見てリードとリードとの間に位置する部分のICチップと阿面テープとの間の未接着部は、岡面テープ全体からリードを除いた部分の面積の5%以下となったが、全庫が65μmの場合は、60%となった。しかしながら、両面テープが厚くなることは、ICパッケージの轉型化のためには不都合な要因となる。

【0016】従って、両面アーブの厚さを増やすことな so く、上述のような気泡の発生や未接着部の発生を抑制し、信頼性の高いICパッケージを実現する具体的な構成を以下に示す。その概要としては、LOC型ICパッケージにおいて、両面接着アーブのそれぞれの面に塗布する接着剤の厚さを同じにせず、異なる厚さに形成する。

【0017】図3は、本実施の形態において本発明を適用するICパッケージの全体構成図である。この図3において、本実施の形態のICパッケージは、126μm厚のリードフレーム4に66μmの熱可塑性両面接着テープ3a、3bを介してICチップ1をマウントした後、ICチップ1の表面からのループ高さを24μm以下に抑え露子電極パッド2からリード11a、11bへポンディングワイヤ目で接続し、モールド樹脂5によってモールドしている。そして、アウタリード10a、10bを切断後、リード11a、11bをチップの側面から裏面に来るように折り曲げて、Jベンド型のICパッケージを形成している。

【0018】図2は、本実施の形態に採用した接着剤の厚さの差による発泡率と未接着率との変化の様子を表す 実践結果の図である。本実験においては、接着剤を含む 両面テープ全体の厚さを55μmとし、同時にベースフィルムの厚さを25μmとし、それぞれを一定としてテープの両面に盗布する接着剤の厚さの偏り具合を変化させた。ここで、発泡率とは、テープ両面の接着剤の厚さをそれぞれ15μmとしたときの両面テープ内の発生気泡の面積を1としたときに対する発生気泡の面積を示し、未接着率とは、平面的に見てリードとリードとの間に位置する部分の1Cテップと両面テープとの間の未接着部分の面積の、全体からリード部を除いた部分の面積。6

作対する割合を示す。

【0019】この図2に示すように、接着剤の盥布厚さがリード側、チップ側のいずれに偏った場合であっても、発泡率と未接着率ともに低減している。その効果は、接着剤の厚さが、リード側、チップ側ともに15μmのときの発泡率1と未接着率50%と全基型として、リード側の接着剤の厚さが12μmで、チップ側の接着剤の厚さが18μmのときに既に顕著に現われてきている。即ち、このときに、発泡率が0、9に減少し、未接着率が40%に減少している。

0020】また、逆にリード側の接着剤の厚さが18 4 血で、チップ側の接着剤の厚さが12μ血のときにも 既に同じように効果が顕著に現われてきている。即ち、 発泡率が0.8に減少し、未接着率が45%に減少して いる。

10021】これらの実験結果から、テーブの阿面の接着剤の厚さの比が1.6以上になると、発泡率及び未接着率が改善されることが解った。即ち、厚さ比が18/2=1.5のときに発泡率0.8又は0.9、未接着率40%又は45%であり、厚さ比が20/10=2のときに発泡率0.8、未接着率20%又は30%で、厚さ比が26/5=6のときに発泡率p.4又は0.5、未接着率20%又は60%であり、いずれも厚さ比が1のときに比べて、発泡率、未接着率を改善することができる。

10022】図1は、上述の図2の最適厚さ比の結果を もとに、上述の図3の関面接着アープ3 a、3bの構造 を示す図である。この図3において、関面接着アープ3 a、3bは、厚さ25μmのポリイミドのベースフィル 47の上面にリード側接着剤8が厚さ10μmで途布されている。このリード側接着剤8は、弾性率が250℃ のときに15MPaの熱可塑性ポリイミド系接着剤である。一方、ベースフィルム7の下面にも、弾性率が250℃ 00でのときに16MPaの熱可塑性ポリイミド系接着剤である1Cデップ側接着剤9が厚さ20μmで途布されている。

【0023】 これらの接着剤の飽布によって、OC構造の1Cパッケージを実現するための両面接着オープ3a、3 bを得ることができ、リード側接着剤 8 によって、リードを固定し、1Cチップ便接着剤 9 に1Cチップを固定する。

【0024】以上の本発明の実施の形態によれば、LOC博造のICパッケージを実現する上で必要になっていたリードとICチップとの間の両面接着テープの接着剤における気泡の発生、未接着部の発生を簡単な構成で低減することができる。即ち、ベニスフィルムの一方の面に塗布する熱可塑性ボリイミド系接着剤の厚さと、他方の面に塗布する熱可塑性ボリイミド系接着剤の厚さとをしてはず、異なる厚さにすることで、上述の効果を得ることができる。両面に塗布する接着剤の厚さ関係は、

定量的には、厚さ比が1. 6以上であれば改善効果を得 ることができる。しかも、リード側接着剤、ICチップ 側接着剤のいずれの厚さを厚くするか、それとも薄くす るかは、特に限定されないので、製造処理行程を複雑化 する心配もない。

【0026】従って、従来起きていた接着剤での気泡の 発生、未接着部の発生によるICパッケージの割れを、 本実施の形態の簡単な構成によって軽減できるのでIC パッケージの信頼性を向上させることができる。

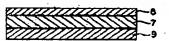
【0026】(他の実施の形態)

(1) 尚、上述の実施の形態において、ICパッケージ の、リードフレームの厚さを125μmとし、熱可塑性 両面接着テープ3 a、3 bの厚さを100 μ m とし、I Cチップ1表面からのループ高さを280µm以下に抑 え、両面接着テープ3a、3bを、ポリイミドのペース フィルム?の厚さを50μmとし、接着剤を弾性率が2 50℃のときに15MPaとし、この接着剤をリード側 接着利8として20μm厚さで箇布し、10チップ側接 着剤9として30μm塗布することで、接着剤厚さ比を 30 u m / 20 u m = 1. 5にでき、接着利内の発泡を 軽減し、ICチップと両面テープとの間の未接着部分を 低減することができる。

【0027】 (2) 生た、ペースフィルムでは、ポリエ ーテルイミドなどの耐熱性フィルム、エポキシ樹脂ーガ ラスクロスなどの複合耐熱フィルムを採用することも好 ましい。

【0028】(3)更に、接着剤として、熱可塑性のハ イマル(日立化成工業株式会社)(ポリエーテルアミド イミド)を使用することもできる。また、熱硬化性樹脂 からなる接着剤を使用することもできる。

[801)



[0.029]

【発明の効果】以上述べたように本発明は、ペースフィ ルムの下面の接着剤の塗布厚と、ベースフィルムの上面 の接着剤の鐙布厚とを異なる鐙布厚にした阿面接着テー であって、この両面接着テープを使用することで、従 来起きていた接着剤での気泡の発生、未接着部の発生に よる集積回路パッケージの割れを、簡単な構成によって 軽減できるので集積回路装置の信頼性を向上させること ができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施の形態のLOC構造用の両面接着 -プの断面構造図である。

【図2】実施の形態の両面接着テープの両面の接着剤の 厚さを変えたときの、発泡率及び未接着部分の割合の関 係を示す図である。

【図3】実施の形態のICパッケージの断面構造図であ る

【符号の説明】

Б

7

8

ICチップ

券子電極パッド

a 、3 b. 両面接着デ

リードフレーム

モールド樹脂 6 ボンディングワイヤ

ベースフィルム

リード伽接着新

9 ICチップ側接着剤

10a、10b アウタリード

1 2 a . 1 1 b

【図2】

	L	設備を輝き(4570)		FORE#	本部会共
ÿ	y - Y		・・テップ別		
	0		10		-
	5		\$6 `	0.8	63
	10		20	0, 2	20
	11		18	O., D	40-
	16		. 15	3 .	50
	18		18	0.8	46
	20		10	0.0	. 30
	15			0.4	30
	34	1	ъ .	_	_

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ other:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.